DIALOG(R) File 347: JAPIO (c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

04751005 **Image available**
AUTOMATIC FOCUSING DEVICE

PUB. NO.: 07-043605 **JP 7043605** A] PUBLISHED: February 14, 1995 (19950214)

INVENTOR(s): KANEUMA AKIO

HAMADA MASATAKA UEDA HIROSHI SUGITANI KAZUMI OTSUKA HIROSHI

APPLICANT(s): MINOLTA CO LTD [000607] (A Japanese Company or Corporation),

JP (Japan)

APPL. NO.: 05-211001 [JP 93211001] FILED: August 02, 1993 (19930802)

INTL CLASS: [6] G02B-007/34; G02B-007/36; H04N-005/232

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 44.6

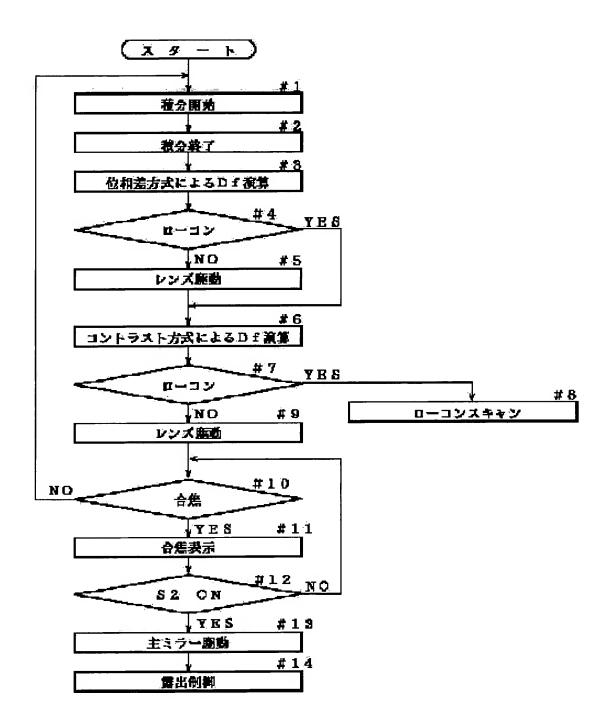
(COMMUNICATION -- Television)

JAPIO KEYWORD:R098 (ELECTRONIC MATERIALS -- Charge Transfer Elements, CCD & BBD)

ABSTRACT

PURPOSE: To perform focus detection even in the large defocusing state and in a wide range of focusing area by obtaining a de-focusing amount by means of a focus detecting means by a phase difference system and a focus detecting means by a contrast system and making a lens perform focusing operation.

CONSTITUTION: When range finding operation is satrted, integration in a CCD is started (#1), when the prescribed integration is finished (#2), a defocusing amount (Df) is calculated by means of a phase difference system (#3). Based on the result, a lens is driven if it is not a low contrast (#5), the calculation of the defocusing amount is executed by means of a contrast system (#6). As a result of the low contrast, the low contrast scanning is performed (#8). If it is not the ION contrast, the lens is driven (#9), focusing is checked (#10), focusing display is performed if it is focused (#11), by waiting for turning on a release switch through the loops #10 to #12, a main mirror is driven (#13) when the switch is turned on and exposure control is performed (#14).



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-43605

(43)公開日 平成7年(1995)2月14日

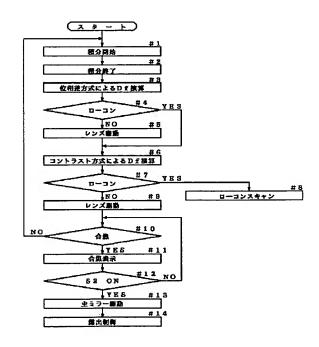
(51) Int.Cl.6		識別記号	庁内整理番号	ΓI		a av ta a		支術表示箇所
G 0 2 B	7/34							
	7/36							
H 0 4 N	5/232	Н						
			8411-2K	G 0 2 B	7/ 11		С	
			8411-2K				D	
				審査請求	未請求	請求項の数1	FD	(全 11 頁)
(21)出願番号		特顧平5-211001		(71)出願人	000006079			
					ミノルタ	夕株式会社		
(22)出願日 平成5年(1993)8月2日			月 2 日		大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビル			
			(72)発明者	金馬 章夫				
					大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪			
					国際ビ	レ ミノルタカン	メラ株式	(会社内
				(72)発明者	浜田 正	E隆		
					大阪市	中央区安土町二〇	丁目3名	\$13号 大阪
					国際ビ	レ ミノルタカン	メラ株式	(会社内
				(74)代理人	弁理士	板谷 康夫		
			最終頁に続く					

(54) 【発明の名称】 自動焦点装置

(57)【要約】

【目的】 コントラスト方式と位相差方式とを併用して、大きくピントがぼけた状態にあっても焦点検出ができ、かつ、広い焦点検出エリアについて不感帯を生じることなく焦点検出が可能な自動焦点装置を提供する。

【構成】 位相差方式の焦点検出により粗調を行い、コントラスト方式の焦点検出により微調を行い、レンズを合焦動作させる。また、位相差方式の検出感度域で測定不能な場合は、コントラスト方式で焦点検出する。



10

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 位相差方式により焦点検出を行う光学系 及び受光センサからなる焦点検出手段と、

コントラスト方式により焦点検出を行う光学系及び受光 センサからなる焦点検出手段と、

位相差方式焦点検出手段での焦点検出と、コントラスト 方式焦点検出手段での焦点検出とを組み合わせ用いるこ とによりデフォーカス量を求め、レンズを合焦動作させ る制御手段とを備えたことを特徴とする自動焦点装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、オートフォーカスカメ ラ等に使用される自動焦点装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、この種の自動焦点装置としては、 撮影レンズを通して入射される被写体像が結像される予 定焦点面付近とその前後に受光センサを配置し、被写体 像の隣接する画素の光量差によりデフォーカス量を検出 し、この検出結果に基づいてレンズを駆動し、被写体像 に合焦させるコントラスト方式のもの(例えば、特開昭 20 55-155308号公報)と、分割された2つの光束 による被写体の再結像の位相差によりデフォーカス量及 びその方向を検出して、レンズを駆動して被写体像に合 焦させる位相差方式のもの(特開平4-175619号 公報)が知られている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、コントラスト方式の焦点検出においては、検出可能なデフォーカス量の範囲が狭いため、大きくピントがずれている状態では、焦点検出が困難になる。また、位相差方式の焦 30 点検出においては、検出可能なデフォーカス量の範囲は広いが、焦点検出エリアに不感帯が生じてしまうといった問題がある。

【0004】本発明は上述した問題点を解決するもので、コントラスト方式と位相差方式とを併用して、大きくピントがぼけた状態にあっても焦点検出ができ、かつ、広い焦点検出エリアについて不感帯を生じることなく焦点検出が可能な自動焦点装置を提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために本発明は、位相差方式により焦点検出を行う光学系及び受光センサからなる焦点検出手段と、コントラスト方式により焦点検出を行う光学系及び受光センサからなる焦点検出手段と、位相差方式焦点検出手段での焦点検出とを組み合わせ用いることによりデフォーカス量を求め、レンズを合焦動作させる制御手段とを備えた自動焦点装置である。

[0006]

【作用】上記の構成によれば、位相差方式の焦点検出により粗調を行い、コントラスト方式の焦点検出により微調を行い、レンズを合焦動作させる。また、位相差方式の検出感度域で測定不能な場合は、コントラスト方式で焦点検出する。

[0007]

【実施例】図1は、本発明の第1実施例によるオートフォーカス (AF) カメラの焦点検出装置を構成するAFセンサモジュールを示す。AFセンサモジュールは、位相差方式焦点検出とコントラスト方式焦点検出のための光学系及び受光センサから構成される。位相差方式焦点検出の構成は、撮影レンズを通して入射した被写体の撮影光が結像するフィルム等価面1の後方に位置して、撮影光を2つの光束に分割するコンデンサレンズ2と、撮影光を再結像させる2つのセパレータレンズ3と、被写体像を電気的な画像情報に変換するCCD等のラインセンサ4とからなる。コントラスト方式焦点検出の構成は、撮影光の一部を反射させる半透過ミラー5,6と、エリアセンサ7とからなる。図2は、上記の構成にさらに、もう一つのフィルム等価面8の後方に配置した、露光制御信号を得るための測光エリアセンサ9を有している

【0008】図3、図4は、AFカメラにおける撮影画面に対する焦点検出(測距)エリアの例を示す。AFカメラ13のファインダ11内において、斜線部12はコントラスト方式による焦点検出エリアを示し、矩形部①②③は位相差方式による焦点検出エリアを示す。図3の例では、コントラスト方式による焦点検出エリア12の中に位相差方式による焦点検出エリアが重ね合わせに配置されている。図4の例では、位相差方式による焦点検出エリア①③はコントラスト方式焦点検出エリアの左右外側に配置されている。

【0009】図5は、AFカメラ13における自動焦点 装置のプロック構成を示す。操像レンズ14を通った撮影光は、メインミラー15、サブミラー16を経てAF センサモジュール内のCCD17に導かれる。受光量に応じてCCD17に溜った電荷は、AFインタフェイスIC18に取り込まれる。CCD17から出力する画素 範囲は、マイコン19の制御のもとに任意の部分を取り出すこともできる。このCCD17からの電荷のアナログデータは、インタフェイスIC18でA/D変換され、メモリに記憶される。マイコン19は、この記憶されたデータを用いて演算することにより、ピントのずれ量すなわちデフォーカス量を算出し、その算出したデフォーカス量に応じてフォーカシングレンズ駆動用モータ20を駆動することによって合焦動作を行う。

【0010】図6は、本自動焦点装置の動作を示すフローチャートである。 測距動作がスタートすると、CCDでの積分を開始し(#1)、所定の積分を終了すると

50 (#2)、位相差方式によるデフォーカス量 (Df)を

る。

3

演算する(#3)。その結果を基に、ローコントラスト (ローコンという)でなければレンズを駆動し(#5)、次いで、コントラスト方式によるデフォーカス最 演算を行う(#6)。ローコンであればレンズを駆動することなく#6に進む。#6の結果、ローコンであればローコンスキャンを行う(#8)。ローコンでなければレンズを駆動し(#9)、合焦しているかを調べ(#10)、合焦していなければ#1へ戻る。合焦していれば合焦表示を行い(#11)、レリーズスイッチ(S2)がONされるのを#10~#12のループで待ち、同スイッチONで主ミラーを駆動し(#13)、露出制御が行われる(#14)。

【0011】図7は、ファインダ11内のエリアセンサによる多点測距領域の分布を示す。測距(焦点検出)領域22はファインダ11の面積比で1/4以上つまり縦、横の長さ比で1/2以上の相対的な大きさを持ち、図示のように複数の測距領域22a~22tに分割されている。その測距領域ごとに測距データ(デフォーカス量)を記憶し、この測距分布データを用いて主被写体検知を行う。図8(a),(b),(c)は図7のライン 20a,b,cでのデフォーカス量分布例を示し、図9は3次元的なデフォーカス量分布例を示す。また、カメラに測距領域切換えスイッチを備えておれば、それによって選び出された測距領域のみのデータをエリアセンサから読み出し、そのデータを用いてフォーカスレンズを駆動し、焦点を合わせればよい。

【0012】図10は、ファインダ11内のラインセンサによる多点測距領域分布を示す。一つのアイランドは複数のプロックに分けられ、それぞれより測距値が算出される。また、カメラに測距領域固定スイッチが設けられておれば、測距領域を測距領域固定スイッチによって固定することができる。

【0013】図11は、多点での位相差方式焦点検出の ための光学系を示す。この光学系は、被写体の撮影光が 結像するフィルム等価面1の後方に位置するコンデンサ レンズ2と、セパレータレンズ3と、基準部と参照部を 有したCCD4とからなる。フィルム等価面1に記載し た枠は、複数に分割された焦点検出エリアを仮想的に表 したものである。図12は位相差方式の焦点検出光学系 に用いられる絞りマスクを示す。絞りマスク25は、セ パレータレンズ3の前面に配されてCCD4上に結像さ せる光束を規制するもので、この例では透光部を円形に している。これにより、迷光を防止することができる。 図13は位相差方式に用いられる2つのCCD (CCD 1, CCD2)を1つのチップに搭載した例を示す。図 14は、上記絞りマスクを用いた場合に、チップ上の光 の当たる円形部分のみCCDを配置した例を示し、図1 5は、CCD全体に光が当たるようにAF光学系を構成 した例を示す。

【0014】図16は位相差方式焦点検出においてエリ

アセンサからデータを取出す状況を説明する図である。 位相差方向にデータをダンプし、隣りまたは何個かおき にデータを取出し、低輝度被写体による暗出力である部 分を除いて画素出力差のあるラインのみ測距演算(焦点 検出)する。これにより測距精度を高めることができ る。なお、図16には、1つのエリアセンサのみを示し ているが、これと同等のエリアセンサが並設されてお り、両者で基準部と参照部を構成している。図17は位 相差方向にデータをダンプしたときの画素出力例を示 す。また、図18は位相差方向と垂直な方向に何列かお きにデータを取出した画素出力例を示す。垂直方向に差 の絶対値をとっていき、低輝度被写体による暗出力であ る領域は測距演算しないようにする。なお、図17、図 18にはいずれも1ライン分のデータしか示していない が、実際には複数ラインのデータを取出して演算する。 また、図19は位相差の方向と垂直な方向の複数のデー 夕を加算してから測距演算してもよいことを示してい

【0015】次に、第2実施例を説明する。第2実施例 では、位相差方式の焦点検出の構成説明は省略し、これ と併用されるコントラスト方式の焦点検出のための構成 を説明する。コントラスト方式では位相差方式に比べて 広いエリアについて焦点検出ができ、また、本実施例で はデフォーカス方向も検出できるようにしている。 図2 0は第2実施例による一眼レフAFカメラにおいてコン トラスト方式の焦点検出構成を示している。図20にお いて、撮影レンズ14を透過した撮影光32は、クイッ クリターンミラー15によって2分割され、反射した光 32 e はフィルム面31と等価位置にあるフォーカシン グスクリーン34、ペンタプリズム35で構成されたフ ァインダ光学系に導かれる。一方、クイックリターンミ ラー15を透過した光32dは、サブミラー16によっ て反射されて下方の焦点検出装置(AFモジュール)に 導かれる。焦点検出装置は、再結像レンズ37と、光路 分割光学系38と、エリアセンサ39(以下、CCDと いう)と、測光センサ40とから構成される。

【0016】光路分割光学系38の詳細を図22とともに説明する。サプミラー16で反射した光32dは、再結像レンズ37を通ってハーフミラー41aによって光32aと光32fに分割される。ハーフミラー41aを透過した光32aはCCD39aに導かれ、ハーフミラー41bで反射する光32bと透過する光32cとに分割される。ハーフミラー41bで反射した光32bはCCD39bに導かれ、透過した光32cは測光センサ40に導かれる。CCD39a,39bは、光路長に関してそれらの間に仮想的な再結像面42がくるように配置される。これにより、CCD39a,39bまたはレンズを動かさずに、デフォーカス(Df)方向を検知することができ50る。

【0017】図21は光路分割光学系38の他の例を示し、分割された光路長の差をさらに拡げたものである。これは、図20の光路分割光学系38を用いてもコントラスト方式でのデフォーカス方向が判明できないときに使用される。ミラー41eを移動させることによって、ミラー41aで反射された光は、ミラー41b,41c,41dで反射され、CCD39bに入射する。これによって、光路長は伸ばされ、CCD39b方向に焦点があれば、同CCD39bでのぼけ量が小さくなりデフォーカス方向が分かる。一方、同CCD39b側でもぼ10け量が大きい場合は、反対側に焦点があることが分かる。従って、デフォーカス量が大きいときでもデフォーカス方向が分かる。

【0018】また、図20、図21のCCD39a, 3 9 b は 2 枚のエリアセンサを使うのではなく、 1 枚のエ リアセンサを2つに分割して使用する。これにより、1 枚のエリアセンサで2枚のエリアセンサの効果が得られ る。さらに、2枚のエリアセンサの場合、調整を個々に しなければならないが、1枚のエリアセンサの場合は1 枚についてのみ調整すればよいので、調整が容易で、低 20 コストとなる。また、エリアセンサは、図23のよう に、2つに分割してしまうと、CCD39aとCCD3 9 b の境界辺りで、CCD 3 9 a に当たるべき光がCC D39bに当たったり、CCD39bに当たるべき光が CCD39aに当たったりする可能性が製作上の公差で 生じる。そこで、図24に示すように、予め2つに分割 した範囲より小さい範囲(斜線部)に結像するようにし ておくことにより、お互いの領域を侵さないようにす る。また、測光センサ40は、CCD39a、39bの 積分制御用のモニタも兼ねている。

【0019】図25は測光センサ40を含んだ測光回路構成を示す。測光センサ40の出力により得られた信号のA/D変換値は露光制御のための信号となり、また、CCD39a,39bの積分制御のためのモニタ信号としてマイコンに入力される。

【0020】次に、撮像レンズのFNo.による光路のけられについて図26を用いて説明する。FNo.の大きいレンズでは、光束の最も下を通る光線L2′と最も上を通る光線L2は、全てサプミラー16に当たってAFモジュール側に導かれる。それに対して、FNo.の40小さいレンズでは、光束の最も下を通る光線L1′はサプミラー16に当たってAFモジュールに導かれるが、最も上を通る光線L1はサブミラー16に当たらずAFモジュールに導かれない。そのため、FNo.が大きい場合は光束がけられないので、CCD上では、図28(a)のように、ぼける(但し、ピントが合っていないとき)のに対して、FNo.が小さい場合は一部の光束がけられるので、図28(b)のように、ぼけてしまう。

【0021】光束のけられは像高によっても発生し得

る。これを図27を用いて説明する。フィルム面50の 中心に結像する光束の最も上を通る光線L3と最も下を 通る光線L3'は、全てサプミラー16に当たってAF モジュールに導かれる。それに対して、ある像高xの所 に結像する光束の最も下を通る光線L4′はサブミラー 16に当たってAFモジュールに導かれるが、最も上を 通る光線L4は、けられてAFモジュールに導かれな い。そのため、フィルム面31の中心に結像する光束 は、CCD上で図28(a)のようにばける(但し、ビ ントが合っていないとき) のに対して、像高をいくらか 持ったところに結像する光東は、一部の光東がけられる ので、図28 (b) のように、ぼける。このような光東 のけられは合焦検出に悪い影響を及ぼす。そこで、光束 のけられによる光量落ち分をCCDの中心からの距離に 従って加重をかける。そのデータはカメラ本体またはレ ンズに持たせる。

【0022】図29は第2実施例の変形例であり、AFモジュールの配置構成を変えている。同図において、撮影レンズ14を通った光32はベリクルミラー51で光路が分割される。反射光32eはファインダの方に導かれ、透過光はAFモジュールに導かれる。光路分割光学系38等の構成は上記と同様である。この変形例では、露出時に、ベリクルミラー51が51′の位置に変わり、光32はフィルム面31に導かれフィルムは露光される。この露出時にも透過光はAFモジュールに導かれるので側距可能である。図30はAFモジュールに導かれるので側距可能である。図30はAFモジュールの配置構成を変えた他の変形例である。この例では、ファインダに導かれた光を分割することによってAFモジュールに光を導くように構成されている。AFモジュールの光路分割光学系38の構成は上記と同様である。

【0023】図31はさらに他の変形例であり、CCD39が1枚のみの例である。CCD39が1枚でのコントラスト方式ではデフォーカス(Df)方向が分からない。そこで、撮影レンズ14を矢印51のように前後に振って撮像信号を求め、図32に示すように、撮像信号の高域成分に基づいた評価関数が高くなる方へレンズを駆動する。つまり、レンズを振ることによってデフォーカス方向を見つける。再結像レンズ2を矢印52のように振っても、CCD39自体を矢印53のように振ってもよい。

【0024】図33は図21の構成における焦点検出制御のプロック構成を示す。マイコン55は、測光測距スイッチS1、レリーズスイッチS2、レンズ14のデータ、CCD(AFセンサ)39、測光センサ(AEセンサ)40等の信号を取り込み、主ミラー駆動部56、AFミラー駆動部57、レンズ駆動部58を駆動する。図34はAFセンサ39とAEセンサ40とマイコン55の機能プロック構成を示している。AEセンサ40は測光およびAFセンサの積分制御モニタの機能を兼ねている。

【0025】図35は図20の実施例のように2枚のエリアセンサ(CCD)を配置したコントラスト方式での焦点検出におけるデフォーカス量と評価関数の関係を示す。2枚のCCDの評価値が等しくなるときに合焦となる(a3,b3)。また、非合焦のときは2枚のCCDから算出した評価値の差によってデフォーカス(Df)の方向を検知し、レンズを駆動させた後の2回目の評価値を算出し、これと前回の評価値とを使って評価関数の近似値を算出して評価関数のピーク値を求め、レンズを駆動する。

【0026】図36はコントラスト方式の場合のデフォ 一カス量に応じた焦点検出動作を説明する図である。上 記図20の実施例では、フィルム等価面の前後にCCD 39a、39bが配置されていることによって小さいデ フォーカス量の時はその方向を検出できる。この様子を 同図(a)に示す。受光素子位置A, BがCCD39 a, 39bに相当する。ところが、デフォーカス量が大 きくなると、図20のCCD39a, 39bでの結像が ともに大きくぼけてしまい、デフォーカス方向が分から なくなる。そこで、上述した図21の構成では、ミラー 20 41eを外して光路長を伸ばすことで、デフォーカス方 向を検出可能にしている。この様子を同図(b)(c) に示す。受光素子位置Cが光路長を長くした場合のCC D39に相当する。(b)でも、ぼけ量が大きくデフォ ーカス方向が分からない場合は、(c)に示すように、 反射側に焦点があることが分かる。こうして、デフォー カス量が大きいときでもその方向が分かるため、ピエゾ 素子などを用いてレンズを振るといったことを行うこと なく、デフォーカス方向が分かる。

【0027】図37は図21の実施例での焦点検出動作 30のフローチャートである。1回目測距(#21)に基づいて、CCDの2つともがローコンかを判定し(#22)、ローコンでなければAFミラー(ミラー41eに相当)が切換えられているかを調べ(#23)、切換えられていなければデフォーカス方向に基づいてレンズを駆動し(#24)、2回目の測距を行う(#25)。そして、合焦かを調べ(#26)、合焦でなければ、デフォーカス演算を行い(#27)、それに基づいてレンズ駆動し(#28)、合焦するまで測距を繰り返す(#29)。合焦すれば、合焦表示を行い(#30)、レリー 40ズスイッチS2がONされるのを待って(#31)、主ミラーを駆動し(#32)、露出制御を行う(#3

【0028】#22で2つともローコンであれば図36の矢印Q方向へのレンズ駆動の有無を関べ(#34)、無ければAFミラーが切換えられているかを調べ(#35)、切換えられていなければ、AFミラーを切換えて光路長を変更し(#36)、#21に戻って上記の動作を繰り返す。#35でAFミラーが切換えられている場合は矢印Q方向にレンズを駆動し(#37)、AFミラ 50

8

ーをリターンつまり光路長を元に戻して(#39)、再び#21から上記の動作を繰り返す。上記#36を経た直後に#22で1つでもローコンでなくなって#23に進むとAFミラーが切換えられているので、#38に進んで、図36のP方向にレンズを駆動し(#38)、#39を経て#21へ戻って同様の動作を繰り返す。また、上記#37を経た後に#22で未だ2つともローコンであれば、#34から#40に進みローコンとする。

【0029】図38、図39は第2実施例のさらに他の 20 変形例を示す。コントラスト方式で広い範囲に亘ってデフォーカス量および方向を検出可能とするには、ミラーからセンサまでの光路長が長くなったり、大きいセンサが必要となる傾向にあるが、以下に示すような構成を採用することで、その問題を解消できる。すなわち、図38はサブミラー16aを凹面鏡にして被写体像をより縮小して投影させる。また、図39はサブミラー16bをフレネルレンズにして被写体像をフィルムサイズよりも縮小して投影する。このような構成によりAF光学系を小形化することができる。

0 (00301

【発明の効果】以上のように本発明によれば、コントラスト方式焦点検出と位相差方式焦点検出とを併用し、先に位相差方式によりデフォーカス方向を検出するようにしているので、両者が互いに補間し合ってコントラスト方式での焦点検出エリアに関し不感帯の生じ易い点とコントラスト方式での大きくピントがぼけた状態でのデフォーカス方向の焦点検出が困難な点とを共に解消でき、広い焦点検出エリアについて不感帯を生じることなく焦点検出ができる。

0 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施例による焦点検出装置を構成するAFセンサモジュール装置の構成図である。

【図2】AFセンサモジュール装置の他の例を示す構成 図である。

【図3】撮影画面に対する焦点検出エリアの例を示す図である。

【図4】撮影画面に対する焦点検出エリアの他の例を示す図である。

【図 5】 A F カメラにおける自動焦点装置のプロック構成図である。

【図6】自動焦点装置の動作を示すフローチャートであ

【図7】ファインダ内のエリアセンサによる多点測距領域の分布図である。

【図8】(a)(b)(c)は図7のラインa,b,cでのデフォーカス量分布例を示す図である。

【図9】 3 次元的なデフォーカス量分布例を示す図である。

【図10】ファインダ内のラインセンサによる多点測距 50 領域分布例を示す図である。

【図11】多点での位相差方式焦点検出のための光学系 の斜視図である。

【図12】位相差方式の焦点検出光学系に用いられる絞 りマスクを示す正面図である。

【図13】2つのCCDを1つのチップに搭載した例を 示す図である。

【図14】チップ上の光の当たる円形部分のみCCDを 配置した例を示す図である。

【図15】CCD全体に光が当たるようにAF光学系を 構成した例を示す図である。

【図16】エリアセンサからのデータの取出しを説明す る図である。

【図17】位相差方向にデータをダンプしたときの画素 出力例を示す図である。

【図18】位相差方向と垂直な方向に何列かおきにデー 夕を取出した画素出力例を示す図である。

【図19】位相差方向と垂直な方向の複数データを加算 して測距演算することを示す図である。

【図20】第2実施例におけるコントラスト方式による 焦点検出構成を示す図である。

【図21】第2実施例における光路分割光学系の他の例 を示す図である。

【図22】光路分割光学系の詳細を示す斜視図である。

【図23】エリアセンサを2つに分割した場合の図であ

【図24】エリアセンサの結像させる範囲を示す図であ る。

【図25】 測光回路の構成図である。

【図26】撮像レンズのFNo. による光路のけられを 説明する図である。

【図27】像高によって発生する光束のけられを説明す

る図である。

【図28】 (a) (b) は光束のけられが有る場合と無 い場合のCCD上でのぼけを示す図である。

10

【図29】第2実施例においてAFモジュールの配置の 変形例を示す図である。

【図30】AFモジュールの配置構成の他の変形例を示 す図である。

【図31】さらに他の変形例を示す図である。

【図32】レンズ位置と撮像信号の評価関数の関係を示 10 す図である。

【図33】図21の実施例の場合における焦点検出制御 のプロック構成図である。

【図34】焦点検出制御の詳細プロック構成図である。

【図35】コントラスト方式焦点検出のデフォーカス量 と評価関数の関係図である。

【図36】デフォーカス量に応じたコントラスト方式焦 点検出動作を説明する図である。

【図37】図21の実施例の場合における焦点検出動作 のフローチャートである。

20 【図38】第2実施例のさらに他の変形例を示す図であ

【図39】第2実施例のさらに他の変形例を示す図であ る。

【符号の説明】

2 コンデンサレンズ

3 セパレータレンズ

4 ラインセンサ

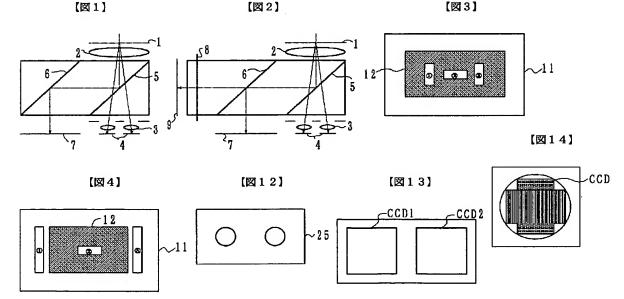
7 エリアセンサ

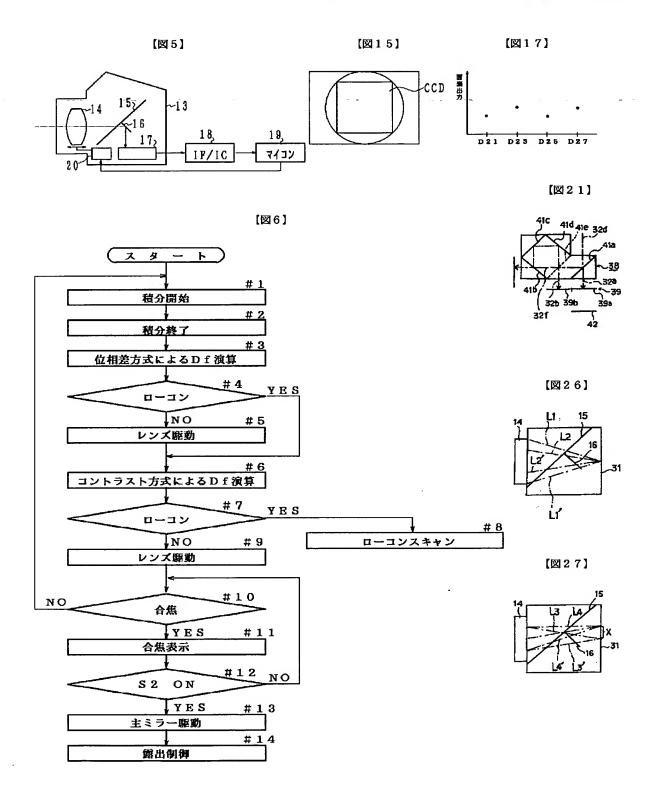
19,55 マイコン

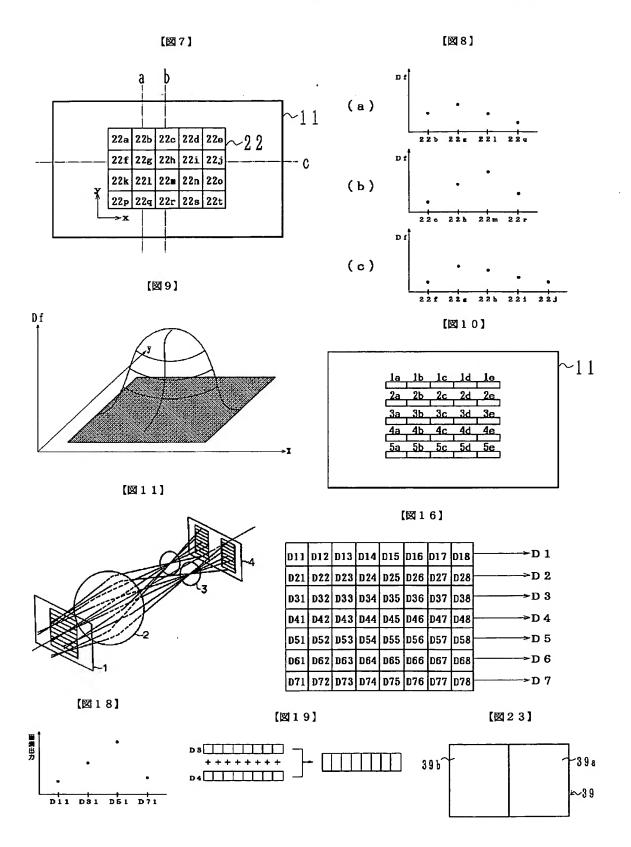
39 エリアセンサ (CCD)

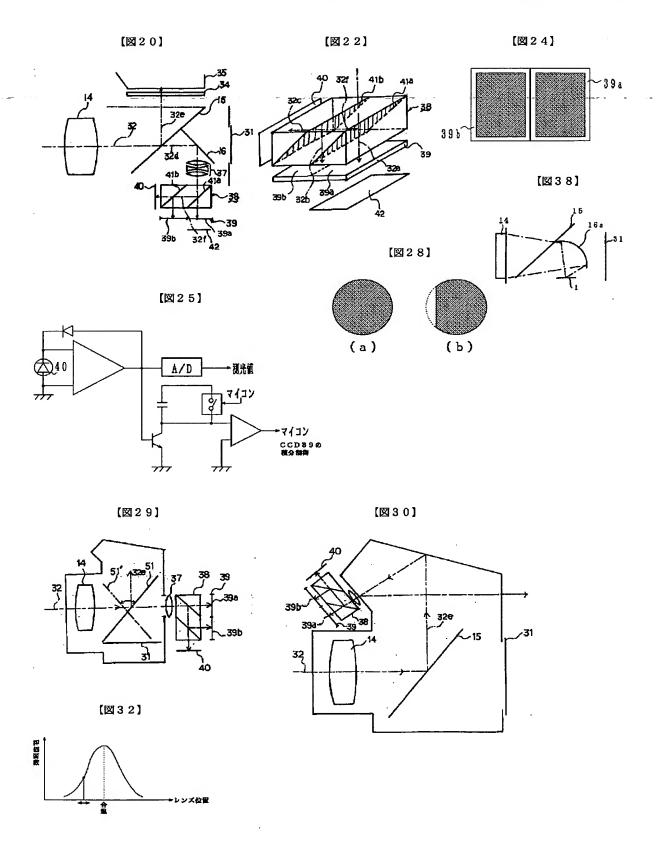
38 光路分割光学系

【図2】 [図3]

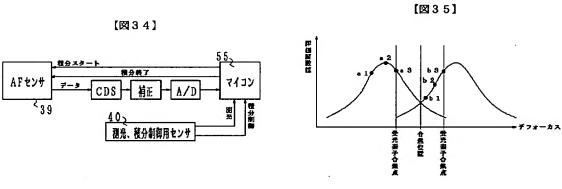


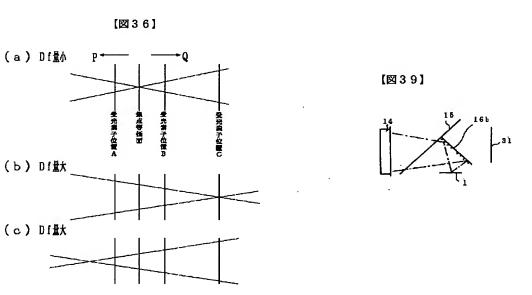




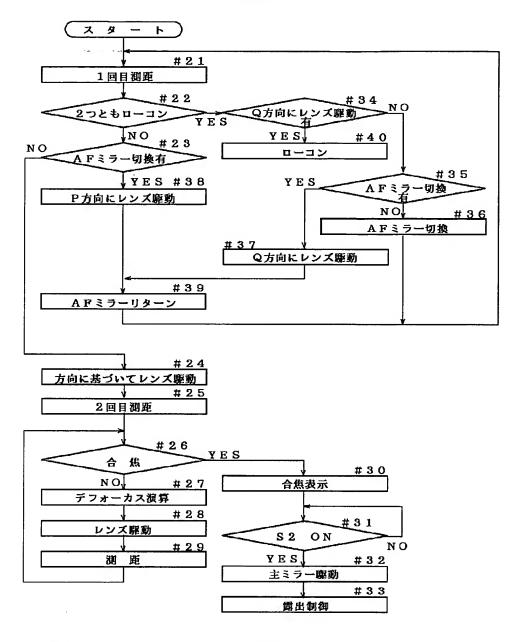


(図31) (図33) (Q33) (Q33





【図37】



フロントページの続き

(72)発明者 上田 浩

大阪市中央区安土町二丁目 3 番13号 大阪 国際ビル ミノルタカメラ株式会社内 (72)発明者 杉谷 一三

大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪 国際ピル ミノルタカメラ株式会社内

(72)発明者 大塚 博司

大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪 国際ビル ミノルタカメラ株式会社内